# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

2002-325002

(43) Date of publication of application: 08.11.2002

(51)Int.CI.

H01P 1/203 H01P 1/212 H01P 7/08

(21)Application number: 2002-042539

20.02.2002

(71)Applicant: MURATA MFG CO LTD

(72)Inventor: MIZOGUCHI NAOKI

**OKAMURA NAOTAKE** 

KAMINAMI SEIJI

(30)Priority

(22)Date of filing:

Priority number : 2001047015

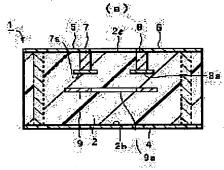
Priority date: 22.02.2001

Priority country: JP

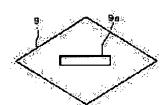
# (54) RESONANT COMPONENT FOR HIGH FREQUENCY AND METHOD FOR SUPPRESSING ITS SPURIOUSNESS AS WELL AS DUPLEXER AND RADIO COMMUNICATION EQUIPMENT

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for suppressing a spuriousness of a resonance Rs due to the profile shape of a dielectric substrate in a resonant component for a high frequency extended in the direction perpendicular to a metal film and having an I/O coupling electrode capacitively coupled to the metal film. SOLUTION: The resonant component for the high frequency comprises the metal film 9 for constituting a resonator in the dielectric substrate 2, and I/O coupling electrodes 7 and 8 capacitively coupled to the metal film 9 and extended in the substrate 2 in the direction perpendicular to the film 9. The method for suppressing the spuriousness of the resonance in the resonant component for the high frequency comprises the step of controlling the lengths of the I/O coupling electrodes 7 and 9 so that the spuriousness of the resonance due to the profile shape of the substrate 2 becomes a desired value or less.



**(b)** 



## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]
[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

# (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2002-325002 (P2002-325002A)

(43)公開日 平成14年11月8日(2002.11.8)

(51) Int. C1. 7

識別記号

FΙ

テーマコート\* (参考)

H 0 1 P

1/203 1/212

H 0 1 P

1/203

5J006

7/08

1/212 7/08

審査請求 未請求 請求項の数8

ΟL

(全8頁)

(21)出願番号

特願2002-42539 (P2002-42539)

(22)出願日

平成14年2月20日 (2002. 2. 20)

(32)優先日

(31)優先権主張番号 特願2001-47015 (P2001-47015) 平成13年2月22日 (2001. 2. 22)

(33)優先権主張国

日本 (JP)

(71)出願人 000006231

株式会社村田製作所

京都府長岡京市天神二丁目26番10号

溝口 直樹 (72)発明者

京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式

会社村田製作所内

(72)発明者 岡村 尚武

京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式

会社村田製作所内

(74)代理人 100086597

弁理士 宮▼崎▲ 主税

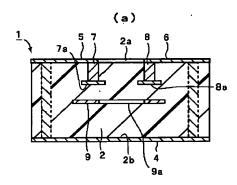
最終頁に続く

# (54) 【発明の名称】高周波用共振部品及びそのスプリアス抑制方法並びにデュプレクサ及び無線通信装置

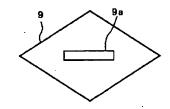
# (57) 【要約】

【課題】 金属膜に直交する方向に延びており、該金属 膜に容量結合された入出力結合電極を備える高周波用共 振部品において、誘電体基板の外形形状による共振Rs のスプリアスを抑制する方法を提供する。

【解決手段】 誘電体基板2内に共振器を構成するため の金属膜9が構成されており、該金属膜9に対して容量 結合されており、かつ金属膜9に直交する方向におい て、誘電体基板2内に入出力結合電極7,8が延ばされ ている高周波用共振部品において、上記入出力結合電極 7, 8の長さが、誘電体基板2の外形形状による共振の スプリアスが所望の値以下となるように制御する、高周 波用共振部品のスプリアス抑制方法。



(b)



# 【特許請求の範囲】

【請求項1】 対向し合う第1, 第2の主面を有する誘 電体基板と、

前記誘電体基板内において第1, 第2の主面に平行に延 びるように配置されており、共振器を構成するための金

前記金属膜の上下に配置されており、誘電体基板層を介 して金属膜に対向されている第1、第2のグラウンド電

めに前記誘電体基板に設けられた接続電極と、

前記金属膜に容量結合されており、かつ前記金属膜に直 交する方向に延びる一対の入出力結合電極とを備え、

前記入出力結合電極の長さが、前記誘電体基板の外部形 状による共振のスプリアスが20dB以下となるように 選ばれていることを特徴とする、高周波用共振部品。

【請求項2】 前記入出力結合電極が、誘電体基板に形 成されたビアホール電極である、請求項1に記載の高周 波用共振部品。

【請求項3】 前記入出力結合電極を結ぶ方向に伝搬す 20 る共振モードと、該共振モードに直交する第2の共振モ ードとが結合されてデュアルモード・バンドパスフィル タとして動作するように前記金属膜が構成されている、 請求項1または2に記載の高周波用共振部品。

【請求項4】 対向し合う第1, 第2の主面を有する誘 電体基板と、

前記誘電体基板内において、第1,第2の主面と平行な 方向に延びるように配置されており、共振器を構成する ための金属膜と、

前記金属膜の上下において、誘電体基板層を介して対向 30 するように配置された第1、第2のグラウンド電極と、 前記第1,第2のグラウンド電極を導通するように誘電 体基板に設けられた接続電極と、

前記金属膜に対して容量結合されており、かつ前記金属 膜に直交する方向において誘電体基板内に延ばされてい る一対の入出力結合電極とを備える髙周波用共振部品の スプリアス抑制方法であって、

前記誘電体基板の外部形状による共振のスプリアスが所 望の値以下となるように前記入出力結合電極の長さを制 ス抑制方法。

前記入出力結合電極が、誘電体基板に形 【請求項5】 成されたビアホール電極である、請求項4に記載の高周 波用共振部品のスプリアス抑制方法。

【請求項6】 前記一対の入出力結合電極を結ぶ方向に 伝搬する共振モードと、該共振モードに直交する第2の 共振モードとが結合されてデュアルモード・バンドパス フィルタとして動作するように前記金属膜が構成されて いる、請求項4に記載の高周波用共振部品のスプリアス 抑制方法。

請求項1~3のいずれかに記載の髙周波 【請求項7】 用共振部品を帯域フィルタとして備えることを特徴とす る、デュプレクサ。

【請求項8】 請求項1~3のいずれかに記載の高周波 用共振部品または請求項7に記載のデュプレクサを含ん でなることを特徴とする、無線通信装置。

# 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、GHz帯で用いら 前記第1,第2のグラウンド電極を電気的に接続するた 10 れる共振器やバンドパスフィルタとして利用される高周 波用共振部品及びそのスプリアス抑制方法に関し、特 に、外部形状による共振のスプリアスを抑制することを 可能とした高周波用共振部品及びそのスプリアス抑制方 法に関する。

#### [0002]

【従来の技術】従来、誘電体セラミックスを用いた積層 LCフィルタが種々提案されている(例えば、特開平9 -148802号公報等)。これらの積層LCフィルタ では、誘電体セラミックスの上面及び下面にグラウンド 電極が形成されており、上下のグラウンド電極が側面電 極を用いて電気的に接続されている。このような構造に より不要輻射もしくは放射の影響が抑制されている。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の 積層LC積層フィルタの周波数は高くとも6GHz程度 までであった。従って、LCフィルタの周波数と、LC フィルタの外形状で生じる共振の共振周波数とはかなり 離れていた。よって、外形形状により生じる共振Rsに よるスプリアスは積層LCフィルタの周波数特性に対し てあまり問題とはならなかった。

【0004】しかしながら、マイクロ波~ミリ波帯の周 波数を有する積層LCフィルタを構成しようとすると、 LCフィルタの外形形状により生じる共振の共振周波数 のRsと、フィルタの中心周波数とが接近し、上記共振 Rsがスプリアスとして現れるという問題のあることが わかった。

【0005】本発明の目的は、上述した従来技術の現状 に鑑み、誘電体の上下にグラウンド電極が形成されてい る髙周波用共振部品において、外形形状による共振のス 御することを特徴とする、高周波用共振部品のスプリア 40 プリアスを抑圧することができ、良好な周波数特性を実 現することができる高周波用共振部品及びそのスプリア ス制御方法を提供することにある。

#### [00006]

【課題を解決するための手段】本発明に係る髙周波用共 振部品は、対向し合う第1, 第2の主面を有する誘電体 基板と、前記誘電体基板内において第1, 第2の主面に 平行に延びるように配置されており、共振器を構成する ための金属膜と、前記金属膜の上下に配置されており、 誘電体基板層を介して金属膜に対向されている第1,第 2のグラウンド電極と、前記第1,第2のグラウンド電

4

極を電気的に接続するために前記誘電体基板に設けられた接続電極と、前記金属膜に容量結合されており、かつ前記金属膜に直交する方向に延びる一対の入出力結合電極とを備え、前記入出力結合電極の長さが、前記誘電体基板の外部形状による共振のスプリアスが20dB以下となるように選ばれていることを特徴とする。

【0007】なお、この種の高周波用共振部品では、スプリアスの大きさは、一般に20dB以下とされることが求められており、本発明では、上記入出力結合電極の長さの制御により、これが実現されている。

【0008】本発明の特定の局面では、上記入出力結合 電極が誘電体基板に形成されたビアホール電極により構 成されており、従ってセラミックス一体焼成技術を用い て入出力結合電極を構成することができ、誘電体基板を 得た後に、入出力結合電極を別途形成する必要がない。

【0009】本発明に係る高周波用共振部品の特定の局面では、一対の入出力結合電極を結ぶ方向に伝搬する共振モードと、該共振モードに直交する第2の共振モードとが結合されてデュアルモード・バンドパスフィルタとして動作するように前記金属膜が構成されている。従っ20て、本発明にしたがって、外形形状による共振のスプリアスの影響を抑制することができ、かつ良好な帯域特性を有するデュアルモード・バンドパスフィルタを提供することができる。

【0010】本発明に係る高周波用共振部品のスプリアス抑制方法は、対向し合う第1,第2の主面を有する誘電体基板と、前記誘電体基板内において、第1,第2の主面と平行な方向に延びるように配置されており、共振器を構成するための金属膜と、前記金属膜の上下において、誘電体基板層を介して対向するように配置された第301,第2のグラウンド電極と、前記金属膜に対して容量結合されており、かつが記金属膜に対して容量結合されており、かつ前記金属膜に直交する方向において誘電体基板内に延ばされている一対の入出力結合電極とを備える高周波用共振部品のスプリアス抑制方法であって、前記誘電体基板の外部形状による共振のスプリアスが所望の値、例えば20dB以下となるように前記入出力結合電極の長さを制御することを特徴とする。

【0011】本発明に係るスプリアス抑制方法の特定の 40 局面では、上記入出力電極が誘電体基板に形成されたビアホール電極が構成されており、それによって誘電体基板をセラミックー金属一体焼成技術により形成するに際し、入出力結合電極を同時に形成することができるので、入出力結合電極を別途形成する工程を省略することができる。

【0012】また、本発明に係るスプリアス抑制方法の特定の局面では、一対の入出力結合電極を結ぶ方向に伝搬する共振モードと、該共振モードに直交する第2の共振モードとが結合されてなるフィルタ特性を有し、それ50

によってデュアルモード・バンドパスフィルタが構成される。この場合には、本発明に従って、外形形状に起因するスプリアスが抑制された良好な帯域特性を有するデュアルモード・バンドパスフィルタを得ることができ、該デュアルモード・バンドパスフィルタにおいてスプリアスを効果的に抑圧することができる。

【0013】本発明に係るデュプレクサは、本発明に従って構成された高周波用共振部品を帯域フィルタとして備えることを特徴とする。本発明に係る無線通信装置10 は、本発明に従って構成された高周波用共振部品を帯域フィルタとして備えることを特徴とする。

#### [0014]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照しつつ、本発明 の具体的な実施例を説明することにより、本発明を明ら かにする。

【0015】図1(a)、(b)は、本発明の一実施例に係る高周波用共振部品を説明するための正面断面図及び内部の金属膜の形状を示す模式的平面図である。高周波用共振部品1は、デュアルモード・バンドパスフィルタとして用いられるものであるが、共振子として用いることもできる。

【0016】髙周波用共振部品1は、比誘電率εr= 6. 27のBa, Al, Siの酸化物を主成分とするセ ラミックスよりなる誘電体基板2を有する。誘電体基板 2の上面及び下面は正方形の形状を有する。図2(a) に示すように、誘電体基板2の上面2a上には、グラウ ンド電極3がほぼ全面に形成されている。また、誘電体 基板2の下面2b上には、全面にグラウンド電極4が形 成されている。上面2a上においてはグラウンド電極3 の一部が切り欠かれており、切欠部3 a, 3 b が形成さ れている。この切欠部3a,3b内に、入出力電極5, 6が形成されている。入出力電極5、6は、誘電体基板 2の上面 2 a において、対向し合う端縁から中央に向か って延ばされている。図1(a)に示すように、入出力 電極 5, 6 は、誘電体基板 2 内に形成された厚み方向に 延びる入出力結合電極7、8に電気的に接続されてい る。一対の入出力結合電極7,8は、本実施例ではビア ホール電極により形成されている。なお、入出力電極 7, 8の下端7a, 8a近傍は相対的に大きな径を有す る。下端7a,8aが、誘電体基板2内に埋設された金 属膜9に誘電体基板層を介して厚み方向に対向されてい

【0017】金属膜9の平面形状は矩形、三角形など種々の形状とされ得るが、本実施例では、金属膜9は、図1(b)に示すように、ひし形の平面形状を有する。この金属膜9は、共振器を構成するために設けられており、金属膜9には長方形の貫通孔9aが形成されている。本実施例では、貫通孔9aは、入出力結合電極7,8を結ぶ方向と平行に延ばされている。

【0018】他方、図2(a), (b) に示すように上

下のグラウンド電極3、4は、誘電体基板2に形成され たビアホール電極10a, 10b, 11a, 11bによ り導通されている。ビアホール電極10a~11bが本 発明における接続電極を構成している。

【0019】もっとも、ビアホール電極10a, 10 b, 11a, 11bに代えて、誘電体基板2の外表面に 形成された電極により接続電極を構成し、第1, 第2の グラウンド電極3, 4を電気的に接続してもよい。

【0020】上記金属膜9、入出力結合電極7,8及び ビアホール電極10a, 10b, 11a, 11bは、誘 電体基板2と共にセラミックス一体焼成技術により形成 することができる。また、これらの電極を構成する材料 は、特に限定されないが、本実施例では銅により各電極 が形成されている。また、第1,第2のグラウンド電極 3, 4は、誘電体基板1と共にセラミックス一体焼成技 術により同時に形成されてもよく、あるいは誘電体基板 1を得た後に、任意の電極形成方法により形成されても よい。

【0021】本実施例の髙周波用共振部品1では、入出 力結合電極7,8が誘電体基板2内に埋設された金属膜 20 9と上記のように誘電体基板層を介して対向されてお り、金属膜9の貫通孔9aが入出力結合電極7,8を結 ぶ方向と平行に延ばされている。従って、電圧が印加さ れると、金属膜9において、入出力結合電極7,8を結 ぶ方向及び該方向と直交する方向に、それぞれ、第1, 第2の共振が生じる。この場合、貫通孔9aと直交する 方向に伝搬する第2の共振が貫通孔9aにより影響を受 け、その周波数が変化する。本実施例では、上記貫通孔 9 a は、第1, 第2の共振を結合し、デュアルモード・ バンドパスフィルタとしての特性を有するように選ばれ 30 ている。

【0022】ところで、本実施例の高周波用共振部品1 においても、その外形形状による共振Rsが生じる。共 振Rsの共振周波数が、上記デュアルモード・バンドパ スフィルタの通過帯域近傍に現れると、フィルタ特性に 悪影響を与える。本実施例では、このような外形形状に よる共振Rsによるスプリアスが20dB以下となるよ うに抑制されている。これを具体的な実験例に基づき説 明する。

2bの形状が3600×3600μmであり、厚みが6 00μmのものを用意した。ひし形形状の金属膜9の寸 法は対角線の長さが2800×2000μmとした。な お、金属膜9に形成された貫通孔9aの長さは1200 μm、幅は200μmとし、貫通孔9aは金属膜9の中 央に配置した。

【0024】また、入出力結合電極7,8は、金属膜9 に対して175μmの厚みの誘電体基板層を介して対向 するように配置し、さらに入出力結合電極7,8間の距 離は2900 $\mu$ mとした。

【0025】上記高周波用共振部品1において、入出力 結合電極7,8の長さを種々異ならせ、その外形形状に 起因する共振Rsの現れる周波数及び応答の大きさを測 定した。結果を図3に示す。図3から明らかなように、 誘電体基板1の厚みが600μmである場合、入出力結 合電極7,8の長さを変えることによりスプリアスとな る共振Rsの大きさが大きく変化することがわかる。特 に、上記スプリアスの大きさを20dB以下とするに は、入出力結合電極7, 8の長さを約120 μ m以下と すればよいことがわかる。また、30dB以下とするに は、約70μm以下とすればよいことがわかる。

【0026】同様に、図4では、誘電体基板1の厚さを 500μmと異ならせたことを除いては、上記実験例と 同様にして入出力結合電極7,8の長さを変化させ、共 振Rsの強度を測定した結果を示す。図4から明らかな ように、誘電体基板2の厚み500μmの場合にも、入 出力結合電極7,8の長さを変化させることにより、共 振Rsのスプリアスの大きさが大きく変化することがわ かる。

【0027】従って、図3及び図4から明らかなよう に、本実施例の高周波用共振部品では、金属膜に対向さ れている入出力結合電極7,8の長さを変えることによ り、共振Rsによるスプリアスを抑制し得ることがわか

【0028】図5は、上記高周波用共振部品を実際にバ ンドパスフィルタとして動作させた場合の上記共振R s の大きさを説明するための図である。図5において、実 線でバンドパスフィルタ (BPF) の特性を、破線で入 出力部のみの場合(すなわち、共振器となる金属膜9が ない場合)の特性を示す。

【0029】図5から明らかなように、バンドパスフィ ルタとてし動作させた場合、バンドパスフィルタの特性 とは完全に独立に、上記外形形状による共振Rsによる スプリアスが現れ、かつ共振Rsの大きさは、バンドパ スフィルタを構成した場合及びしない場合のいずれにお いても変化しないことがわかる。従って、上記共振Rs によるスプリアスの大きさは、単に入出力結合電極の構 成により決定されることがわかる。

【0030】従って、上記実施例から明らかなように、 【0023】上記誘電体基板として、上面2a及び下面 40 デュアルモード・バンドパスフィルタである高周波用共 振部品1だけでなく、誘電体基板内に設けられた金属膜 に容量結合された入出力結合電極を有する共振器、ロー パスフィルタ、ハイパスフィルタ、あるいはバンドパス フィルタ等の様々な高周波用共振部品においても、同様 に入出力結合電極の長さを変化することにより、共振R sによるスプリアスを20dB以下とし得ることがわか

> 【0031】上記のように、外形形状による共振Rsの スプリアスが、入出力結合電極7,8の長さにより決定 されるのは、外形形状の共振Rsの振動方向に対し、入

8

出力結合電極 7, 8が直交する方向に延びているため、 該入出力結合電極 7, 8の長さにより、共振 R s が影響 を受けるためであると考えられる。すなわち、入出力結 合電極 7, 8の長さが長いと、共振 R s が大きくなり、 入出力結合電極 7, 8が短いと、共振 R s が抑制される と考えられる。

【0032】従って、好ましくは、外形形状に起因する 共振Rsのスプリアスを抑制するには、入出力結合電極 7,8の長さを短くすればよく、特に、スプリアスを2 0dB以下にするには、120μm以下とすればよいこ 10 抑制することができる。 とがわかる。 【0040】次に本発明

【0033】図6(a),(b)は、第2の実施例に係る高周波用共振部品を説明するための表面断面図及び該高周波用共振部品内に形成された共振器を構成するための金属膜を示す平面図である。

【0034】高周波用共振部品 2 1 は、デュアルモード・バンドパスフィルタとして動作されるように構成されている。高周波用共振部品 2 1 では、比誘電率  $\epsilon$  r = 6.27のBa, Al, Siの酸化物を主成分とするセラミックスからなるセラミック板 2 2 が用いられている。セラミック板 2 2 は、第1の実施例と同様に、正方形の形状を有し、3600×3600  $\mu$  m × 高さ600  $\mu$  m の寸法を有する。また、第1の実施例の高周波用共振部品 1 と同様に、上面 2 2 a 及び下面 2 2 b 上にグラウンド電極 2 3,2 4 が同様に構成されている。さらに、グラウンド電極 2 3,2 4 を接続するビアホール電極 3 0,3 1 が誘電体基板 2 2 内に形成されている。

【0035】金属膜29は、その入出力結合電極27, 28を結ぶ方向の対角線の長さが $2800\mu$ m、短い方の対角線の長さが $2000\mu$ mとされており、この二本 30の対角線方向に伝搬する第1, 第20共振を結合させてデュアルモード・バンドパスフィルタとして動作させるために、長い方の対角線方向に延びる貫通孔29aが形成されている。貫通孔29aの長さは $1100\mu$ m、幅は $200\mu$ mとされており、貫通孔29aは金属膜29の中央に設けられている。

【0036】上記金属膜29は、誘電体基板22の底面 から300μmの高さに配置されており、かつ該高さの 平面の中心に配置されている。上記高周波用共振部品2 1において、入出力結合電極27,28の長さを100 40μmとした場合、及び300μmとした場合の高周波用 共振部品の周波数特性を図7に示す。

【0037】図7において、破線A及びBが入出力結合電極27, 28の長さが $100\mu$ mである場合の通過特性及び反射特性、一点鎖線C及び実線Dが $300\mu$ mの場合の通過特性及び反射特性を示す。図7から明らかなように、入出力結合電極27, 28の長さを $100\mu$ mと短くすることにより、中心周波数の低周波数側に発生したスプリアスが小さくなることがわかる。

【0038】すなわち、第2の実施例においても外形形 50 装置は、本発明に従って構成された髙周波用共振部品を

状に起因するとみられる共振Rsのスプリアスが入出力結合電極27, 28の長さを短くすることにより抑制するされることがわかる。

【0039】なお、本発明においては、高周波用共振部品は、マイクロストリップ構造及びトリプレート構造を有するものであってもよく、いずれの場合においても、共振器を構成するための金属膜に容量結合されており、金属膜に直交する方向に延ばされた入出力結合電極の長さを短くすることにより、上記共振Rsのスプリアスを抑制することができる

【0040】次に本発明の高周波用共振部品を用いて構成されたデュアルモード・バンドパスフィルタをデュプレクサ及び無線通信装置に用いた場合について、図8を用いて説明する。

【0041】図8は、デュアルモード・バンドパスフィルタを用いたデュプレクサDPX、及びそれを用いた無線通信装置300の要部の一実施例を示すブロック図である。図8に示されているように、本実施例のデュプレクサDPXは、本発明のデュアルモード・バンドパスフィルタBPF1、BPF2を2つ接続して構成されており、かつ3つのポートP1、P2、P3を備える。

【0042】デュプレクサDPXのポートP1は、BPF1の一端に形成され、送信部TXに接続されている。また、デュプレクサDPXのポートP2は、BPF2の一端に形成され、受信部RXに接続されている。さらに、デュプレクサDPXのポートP3は、BPF1の他端及びBPF2の他端に接続されており、かつアンテナANTに接続されている。

【0043】以上のように構成することにより、本発明 の高周波用共振部品をデュプレクサに用いることができ る。従って設計の自由度が高く、所望とする帯域幅を容 易に得ることができるデュプレクサを得ることができ る。

【0044】また、以上のように、本発明の高周波用共振部品及びデュプレクサを無線通信装置に用いることで、通信品質に優れた無線通信装置を容易に得ることができる。

### [0045]

【発明の効果】本発明に係る高周波用共振部品及びスプリアス抑制方法では、誘電体基板内に共振子器を構成するために設けられた金属膜に対し、直交する方向において誘電体基板内に延ばされており、かつ該金属膜に対して容量結合されている入出力結合電極の長さが、誘電体基板の外部形状による共振のスプリアスが20dB以下となるように制御されるので、誘電体基板の外形形状による共振Rsのスプリアスが抑圧され、それによって良好な周波数特性を有する高周波用共振部品を提供することができる。

【0046】本発明にかかるデュプレクサ及び無線通信 装置は 本発明に従って構成された高周波用共振部品を 帯域フィルタとして備えるため、低損失化を果たすことができ、かつ特性の調整が容易であり、かつ良好な通信 特性を得ることができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】(a), (b)は、本発明の第1の実施例に係る高周波用共振部品を説明するための正面断面図及び埋設されている金属膜の平面形状を示す平面図。

【図2】 (a), (b)は、本発明の第1の実施例に係る高周波用共振部品の平面図及び(a)のX-X線に沿う断面図。

【図3】第1の実施例の髙周波用共振部品において、入 出力結合電極の長さを変化させた場合の外形形状による 共振の大きさの変化を示す図。

【図4】第1の実施例の高周波用共振部品において、誘電体基板の厚みを図3に示した結果の場合と異ならせ、図3の場合と同様に入出力結合電極の長さを変化させた場合の外形形状の共振によるスプリアスの大きさの変化を示す図。

【図5】第1の実施例の高周波用共振部品をデュアルモード・バンドパスフィルタとして構成した場合のデュア 20 ルモード・バンドパスフィルタのフィルタ特性と外形形状による共振Rsによるスプリアスの関係を説明するための図。

【図6】(a), (b)は、第2の実施例に係る高周波 用共振部品の正面断面図及び共振器を構成するための金 属膜の平面形状を示す平面図。

【図7】第2の実施例に係る高周波用共振部品のデュアルモード・バンドパスフィルタとしての特性と、入出力

結合電極の長さを変化させた場合の外形形状による共振 のスプリアスの大きさを説明するための図。

【図8】本発明に従って構成されたデュアルモード・バンドパスフィルタを有するデュプレクサ、並びに該デュプレクサが備えられた無線通信装置の概略ブロック図。

#### 【符号の説明】

1 …高周波用共振部品

2…誘電体基板

3, 4…第1, 第2の外部電極

10 5, 6…入出力電極

7,8…入出力結合電極

9…金属膜

10a, 10b, 11a, 11b…接続電極としてのビアホール電極

21…高周波用共振部品

22…誘電体基板

23, 24…第1、第2のグラウンド電極

25, 26…入出力電極

27,28…入出力結合電極

20 29…金属膜

30, 31…ビアホール電極

300…無線通信装置

ANT…アンテナ

BPF1、BPF2…第1、第2のバンドパスフィルタ

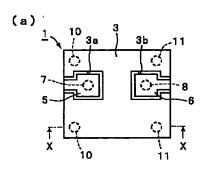
DPX…デュプレクサ

P1~P3…第1~第3のポート

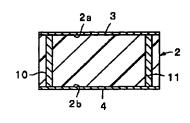
RX…受信部

TX…送信部

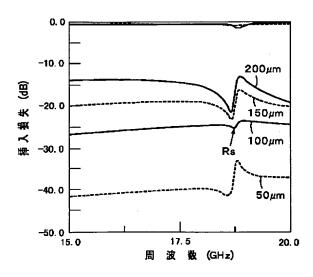
【図2】

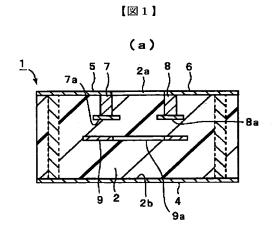


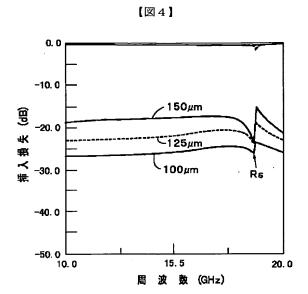
(b)

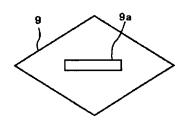


【図3】

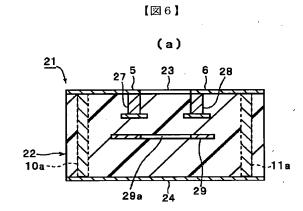


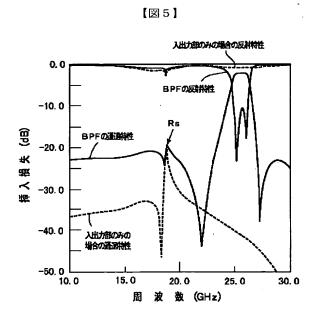


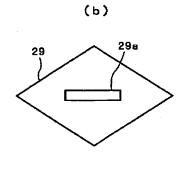


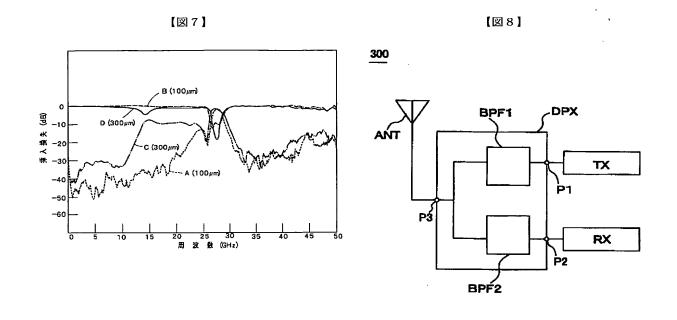


(b)









フロントページの続き

(72) 発明者 神波 誠治 京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式 会社村田製作所内

Fターム(参考) 5,J006 HB15 HB16 HB22 JA01 JA31 NA01 NA04 NC02 PA10